晶粒尺寸對沃斯田鐵系不銹鋼低溫滲碳影響之研究

陳炘圻1 詹豐年1* 楊勝閔2 林東毅1

1國立高雄大學化學工程及材料工程學系

2國立高雄大學扣件及鋼鐵技術研究中心

摘要

半導體廠、電子廠、光電廠、化工廠等工業之液、氣體供應管件,因使用環境為高壓與高 腐蝕性,應用材料必須符合高潔淨、高氣密性與高耐蝕性,而高壓接頭材料則必須具備優異機 械性質與高抗蝕能力,故採用沃斯田鐵系不銹鋼。而輸送管件中最關鍵的密封部件需再進行滲 碳處理,以達到密封部件之目的。

本實驗將以預熱處理方式控制材料產生晶粒尺寸差異,藉以模擬冷加工後晶粒尺寸的變化, 再對其進行低溫滲碳處理,以探討晶粒尺寸對沃斯田鐵系不銹鋼低溫滲碳效果之影響。由顯微 組織分析、硬度分析、成分分析及 XRD 分析的實驗結果得知,SUS316 不銹鋼在經過不同持 溫時間預熱處理後,可以得到不同晶粒尺寸的試片,將這些不同晶粒尺寸的試片施以低溫滲碳 後,所得到的滲碳效果也隨晶粒尺寸變大而下降。

關鍵字:沃斯田鐵系不銹鋼、低溫滲碳、晶粒尺寸

1. 前言

316 不銹鋼為沃斯田鐵系不銹鋼 (Austenite stainless steel),主要特點在於具有 顯著的抗蝕能力以及成形能力,但機械性質 方面表現並不顯著[1],故需進行表面硬化處 理。然而傳統的硬化處理:滲碳、氮化等高 溫製程對於不銹鋼的顯微組織具有不利的影 響。氮化處理的原料具有毒性,且氮會與基 材形成氮化物,雖然氮化物會強化材料表面, 但伴隨的效果為抗蝕效降低。而傳統的滲碳 技術[2],如「氣體滲碳」、「離子滲碳」、「真 空滲碳」,其所需要的熱處理溫度皆在 900℃ 以上,且操作温度較高,容易形成碳化物, 造成機械性質之劣化,且會破壞不銹鋼抗蝕 性。因此, Swagelok 公司針對沃斯田鐵系不 銹鋼(austenite stainless steels)開發了低溫滲碳 表面硬化技術(Low Temperature Colossal Super-Saturation, LTCSS), 特點在於熱處理製

程溫度低,除了可避免於熱處理過程因為發 生相變,產生體積變化變成尺寸的變異,亦 可避免碳化物(M₂₃C₆)析出而產生敏化現象, 降低材料之抗蝕能力,如圖 1 所示[3]。文獻 提及不銹鋼在滲碳處理後,碳原子固溶在沃 斯田鐵系不銹鋼組織中,並以固溶強化的機 制形成過飽和碳的結構,在提高材料強度與 表面硬度的同時,又能兼顧耐蝕能力[4,5]。

由於不銹鋼表面覆蓋著一層鈍化膜,故不 銹鋼的滲碳大多採用電漿滲碳法(Plasma carburizing)或離子滲碳法(Ion carburizing),藉 由帶電質點的衝擊表面,使鈍化膜去除而達 到滲碳的目的。然而電漿滲碳和離子滲碳的 設備在國內並不普遍,而且造價非常昂貴, 因此本研究採用氣體滲碳法來進行不銹鋼的 低溫滲碳,但滲碳前必須先將鈍化膜去除, 使表面達到活化的狀態。LTCSS製程可分為4 階段,第一與第三階段製程為鹽酸酸洗,藉 以去除不銹鋼表面鈍化層,並活化試片表面; 第二與第四階段製程為滲碳處理,整個處理 週期長達30~40小時[5]。

在本研究中透過對晶粒尺寸大小不同的 沃斯田鐵系不銹鋼進行低溫滲碳,再對滲碳 層進行金相觀察、縱深成分、硬度分布以及 XRD分析,以釐清沃斯田鐵系不銹鋼試片中 不同的晶粒尺寸對低溫滲碳效果的影響。



2. 實驗方法

試片為商業用SUS316不銹鋼板材 (20mm×20mm×2mm),成份如表1,試驗前, 表面以#2000的SiC砂紙進行研磨拋光。 滲碳 前先對試片施以1250℃各別持溫2、6及12小 時之預熱處理,使試片產生不同大小的晶粒 尺寸,接著再以LTCSS製程進行滲碳熱處理, 製程參數如圖。



圖2 低溫滲碳製程

結束滲碳處理後,將試片以光學顯微鏡 (OM)與場發射電子顯微鏡(FE-SEM)觀察表 面形貌及滲碳層厚度,輝光放電分析儀 (GDOES)來進行成份分析;另以X光繞射儀 (XRD)進行材料結構分析。此外,滲碳層硬度 則使用維氏硬度機(Vickers Hardness Tester) 測試。

表1SUS316不銹鋼之成分

Element	С	Si	Mn	Р
316 (wt%)	0.05	0.28	0.52	0.025
Element	S	Ni	Cr	Mo
316 (wt%)	0.027	10.15	17.04	2.05

3. 實驗結果

3.1. 渗碳層形貌觀察

圖 3 為預熱處理之 SUS316 不銹鋼試片晶 粒尺寸量測結果。晶粒尺寸的量測規範是依 據 ASTM E112 所揭示的截線法規範來量測 得到晶粒平均截距。由圖中可以看出隨著預 熱處理的持溫時間增加,試片的晶粒尺寸也 隨之上升,無預熱及預熱 2 小時的平均晶粒 尺寸分別約為 17.9 μm 與 18.3 μm,而預熱 12HR 的試片之平均晶粒尺寸最大,可達 183.9 μm,甚至為基材晶粒尺寸的 10 倍之多。



圖 3 預熱處理之 SUS316 不銹鋼試片晶粒尺 寸量測結果。

圖 4 分別為預熱處理 0HR、2HR、6HR 及 12HR SUS316 不銹鋼試片經過低溫滲碳後 之顯微組織。由圖可以發現 SUS316 不銹鋼試 片經過預熱處理後,晶粒尺寸的變化情形, 以及低溫滲碳後滲碳層的變化。在圖 4(a)中無 預熱處理的 SUS316 不銹鋼試片經過低溫滲 碳後,晶粒尺寸是最小的,但滲碳厚度是最 厚的,但隨著施予試片的預熱處理時間增加, SUS316 不銹鋼試片的晶粒尺寸逐漸變大,滲 碳厚度也逐漸下降,在所有試片中,預熱處 理 12HR 試片的晶粒尺寸最大、滲碳深度最小。 由 0 HR 至 12 HR 預熱處理經滲碳後的平均滲 碳深度依序為 39.96 μm、33.78 μm、30.49 μm 與 24.22 μm。



圖4 SUS316不銹鋼預熱處理(a)0HR、(b)2HR、 (c)6HR及(d)12HR後經低溫滲碳之金相。

圖5為預熱處理之SUS316不銹鋼試片經 低溫滲碳後滲碳層厚度與其晶粒尺寸之關係 圖,由圖中可以發現,隨著預熱處理時間的 增加,其晶粒尺寸也隨之增大,但是滲碳效 果卻隨著晶粒尺寸增大而變差。

預熱處理之 SUS316 不銹鋼試片經低溫滲 碳後晶粒尺寸、滲碳層厚度及兩者比值的數 據。由此比較可以發現 SUS316 不銹鋼試片經 不同時間的預熱處理後,平均晶粒尺寸約17.9 μm (無預熱處理)之滲碳層厚度約為 39.96 μm 而預熱處理 12HR 之平均晶粒尺寸為 183.91 μm 時,滲碳厚度變為 24.22μm。此即顯示經 預熱處理後,晶粒尺寸的粗大化,使得碳原 子的擴散的效率下降。



圖 5 預熱處理之 SUS316 不銹鋼試片經低溫 滲碳後滲碳層厚度與其晶粒尺寸之關係圖。

3.2. 渗碳層硬度分佈

從顯微結構觀察已經得知滲碳效果之差 異,而後進行機械性質探討,檢測是否滲碳 層是否具有硬化的效果,以下為不同持溫時 間預熱處理之 SUS316 不銹鋼試片經過低溫 滲碳後,其滲碳層硬度值變化。

圖 6 為無預熱處理、預熱 2HR、預熱 6HR 以及預熱 12HR 之 SUS316 不銹鋼經低溫滲碳 後硬度值分布圖。由圖皆可以發現,除預熱 處理 12HR 之試片外,試片在經過滲碳製程後, 硬度皆有明顯的上升,最大硬度在 900~1000 Hv_{0.01}之間,且其硬度隨著滲碳深度而逐漸下 降。由圖中發現除預熱處理 12HR 之試片的硬 化程度不如較短預熱處理時間之試片顯著, 最大硬度值約為 350 Hv_{0.01} 左右。



圖 6 預熱處理後之 SUS316 不銹鋼經低溫滲 碳後硬度值分布圖。

3.3. 渗碳層碳濃度分佈



圖 7 不同持溫時間預熱處理之 SS316 不銹鋼 試片經過低溫滲碳後之碳濃度分佈圖。

圖7為不銹鋼經低溫滲碳製程處理後之 碳濃度分佈圖。而從圖中發現,不同持溫時 間預熱處理之SUS316不銹鋼試片經過低溫 滲碳後,無預熱處理之SUS316不銹鋼表層碳 含量約在18 at%左右;預熱處理2HR之 SUS316不銹鋼其表層碳含量約在16 at%左右; 預熱處理6HR之SUS316不銹鋼其表層碳含 量約在11 at%左右;預熱處理12HR之 SUS316不銹鋼其表層碳含量約在10 at%左右。 由曲線分布也可以發現,經過預熱處理6HR 及 12HR 之 SUS316 不銹鋼其表層碳含量不如 無預熱處理以及預熱處理 2HR 之試片,而預 熱處理 6HR 及 12HR 之試片其碳濃度分佈曲 線下降的趨勢也大於前兩者。

3.4. XRD 之分析

圖 8 為不同持溫時間預熱處理之 SS316 不銹鋼試片經低溫滲碳處理後之 XRD 繞射圖, XRD 繞射圖可以看出相的種類以及晶格的變 化。由圖中可以看出,不銹鋼基材只有單一 沃斯田鐵相(γ)之峰值,並無其他析出物峰值 於基材內,而後經過低溫滲碳處理後,可以 從圖中發現不銹鋼之(110)、(200)、(220)繞射 峰皆有往左偏移的現象,此繞射峰向左偏移 代表 C 原子經由擴散進入其晶格中的間隙位 置,使晶格擴張,進而導致繞射峰向左偏移[5]。 並且無發現析出物之繞射峰形成,證明此製 程除了造成繞射峰偏移外,並不會造成不銹 鋼有碳化物形成。

依據圖 8 XRD 繞射圖之繞射峰值帶入布 拉格晶體繞射公式(2dsinθ = nλ)中 ,可計算 出各試片的晶格常數變化,圖如 9 所示, SUS316 不銹鋼之晶格常數皆有變化,低溫滲 碳對於預熱處理後之 SUS316 不銹鋼皆具有 晶格常數膨脹的效果,但其效果隨著晶粒尺 寸變大而下降,和無預熱處理的試片相比, 預熱處理 2HR 的試片晶格常數下降了 0.007351Å,6HR 的試片下降了 0.008166Å, 12HR 的試片下降了 0.00898Å。晶格常數下 降表示晶格扭曲的程度減緩,此一現象也於 金相形貌分析及硬度分析的結果中顯示出來, 晶粒尺寸變大影響了 C 原子於滲碳時擴散的 效率,減緩了晶格的扭曲程度,使的滲碳層 的厚度及硬度下降。



圖 8 不同持溫時間預熱處理之 SS316 不銹鋼 試片經低溫滲碳處理後之 XRD 繞射圖。



圖9不同持溫時間預熱處理之SUS316不銹鋼 試片經低溫滲碳處理後之晶格常數變化圖。

在擴散理論裡,原子擴散的途徑主要有三 種,分別是表面擴散、晶界擴散以及晶粒內 擴散,這三者進行的難易程度為表面擴散最 容易,晶界擴散其次,晶粒內擴散最不易進 行,而在低溫滲碳的過程中,C原子便是以 擴散的方式進入材料,一開始C原子會在表 面進行表面擴散,等表面C濃度累積達一定 程度後,就會開始進行晶界擴散,讓C原子 得以從表面擴散進入材料之中,此時晶界擴 散的效率高低便取決於晶粒尺寸,晶粒尺寸 愈大則晶界愈少,表示C原子擴散的路徑愈 少,所以C原子便無法擴散達材料更內部的 位置[6]。

4. 結論

從金相形貌分析、硬度分析、成分分析及 XRD 分析的結果得知, SS316 不銹鋼在經過 不同持溫時間預熱處理後,繞射峰主要仍為 沃斯田鐵相之晶體結構;晶格常數也隨之下 降。滲碳層厚度則隨預熱時間的增加而減少, 由 39.96 μm(無預熱處理)降至 24.22 μm (預熱 12 HR)。至於滲碳層的硬度值,預熱處理 12 HR 的最大硬度值為 350 Hv_{0.01} 左右;其餘較 短時間或無預熱處理的最大硬度值可達 900~ 1000 Hv_{0.01}。

參考文獻

- [1] Weiss B., and Stickler R., "Phase Instabilities During High Temperature Exposure Of 316 Austenitic Stainless Steel", Metallurgical transactions, Vol. 3, April (1972), pp.851-866.
- [2] Davis J.R.: Surface Hardening of Steels: Understanding the Basics, ASM, OH, (2002), pp.17-138.
- [3] Weiss B., Stickler R., "Phase Instabilities During High Temperature Exposure Of SUS316 Austenitic Stainless Steel", Metallurgical transactions, Vol. 3 (1972), pp.851-866
- [4] Wood W.G., "Handbook of stainless steels", In: peckner D, Bernstein IM, editors. New York: Mc Graw Hill; (1972), pp.447
- [5] Cao Y., Ernst F., Michal G.M., "Colossal carbon supersaturation in austenitic stainless steels carburized at low temperature", Acta Materialia, Vol. 51 (2003), pp.4171-4181
- [6] Manova D., Mändl S., Neumann H., Rauschenbach B., "Influence of grain size on nitrogen diffusivity in austenitic stainless steel"Surface & Coatings Technology, Vol. 201 (2007), pp.6686–6689